Нейросетевой синтез текстур с трендами

Будакян Я.С. Научный руководитель к.т.н., доц. Грачев Е.А.

2017 г.

Введение

Задача состоит в синтезе изображений среды, которые будут содержать в себе тренд, т.е. изменение некоторой статистической характеристики. Такими трендами могут быть, например, изменение интенсивности появления частиц среды вдоль изображения, или изменение пористости среды.

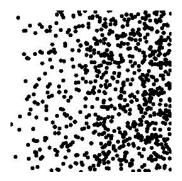


Рис.: Пример текстуры с трендом интенсивности частиц

Математическая постановка

С математической точки зрения, задача сводится к синтезу случайного изображения X' (и построению соотвествующей процедуры синтеза), принадлежащему распределению, близкому к желаемому:

$$P_{X'} \approx P_X$$

где P_X - распределение изображений с трендами, удовлетворяющих следующим ограничениям (для упрощения задачи):

- Это монохромные изображения 256 х 256 пикселей
- ullet Изменяющимся свойством является интенсивность появления частиц λ
- ullet Тренд является линейным и направлен вдоль оси x: $\lambda = \lambda_0 + kx$

Распределение P_X задается обучающей выборкой.

Существующие подходы к решению задачи

Есть несколько подходов к решению задач подобного рода:

- 'Классический' статистический подход
- Базовый нейросетевой подход
- Генеративные состязательные сети (GAN)

'Классический' статистический подход

- ullet Вводится параметризированное семейство распределений вероятности $P_{ heta}(x)$
- ullet Параметры heta находятся из обучающей выборки:

$$\mathcal{L}_{\theta}(D) = \prod_{x \in D} P_{\theta}(x)$$

$$\theta^* = \arg\max_{\theta} \mathcal{L}_{\theta}(D)$$

ullet Генерируется семпл из $P_{ heta^*}$

Этот подход приводит к проблемам:

- ullet Пространство параметров heta может быть огромной размерности
- Известной параметрической модели распределения может вообще не существовать

Простой пример - синтез человеческих лиц: с помощью классического подхода эта задача не была решена с хорошим качеством.

Базовый нейросетевой подход

- ullet Вводится параметризированное семейство распределений вероятности $P_{ heta}(x)$
 - Вводятся скрытые переменные V и функция(нейросеть) для получения x из V (фактически, классификация, развернутая в другую сторону)
- Определяются параметры распределения (т.е. обучение нейросети)
- ullet Генерируются семплы из $P_{ heta^*}$

Этот подход возможен, однако на практике трудноосуществим.

Изначальная задача: найти процеруду генерирования X' так, чтобы $P_{X'}pprox P_X.$ Переформулируем:

$$\rho(P_{X'},P_X) \longrightarrow \min_{P_{X'}}$$

 Введем некоторые скрытые переменные с фиксированным распределением, например

$$V \sim U^n[-1,1]$$

• и параметризированную процедуру генерации:

$$X'=g_{\theta}(V)$$

Переформулируем:

$$\rho(P_{X'}, P_X) \longrightarrow \min_{P_{X'}}$$

$$\rho(g_{\theta}(V), P_X) \longrightarrow \min_{g_{\theta}(V)}$$

$$\rho(g_{\theta}(V), P_X) \longrightarrow \min_{a}$$

Возникает вопрос: что использовать в качестве метрики похожести двух распределений ho, где одно из распределений задано обучающей выборкой.

• В качестве такой метрики можно использовать loss-функцию обученного классификатора:

$$\rho(P_{X'}, P_X) \longrightarrow \min \Leftrightarrow \mathcal{L} \longrightarrow \max,$$

где \mathcal{L} - функция потерь обученного классификатора.

- Введем две нейросети:
 - $lacktriangledown d_{\zeta}(x)$ классификатор для измерения расстояния, дискриминатор
 - ightharpoonup $g_{ heta}(x)$ сеть, трансформирующая V в X', генератор

Суть использования двух сетей состоит в том, что они обучаются совместно, конкурируя друг с другом: генератор пытается имитировать целевое распределение, а дискриминатор пытается отличить сгенерированные изображения от реальных из обучающей выборки.

• Введем loss-функцию дискриминатора(например, logloss):

$$\begin{split} L(X,X') &= \frac{1}{2} \mathbb{E}_{x \sim X} I(d_{\zeta}(x),1) + \frac{1}{2} \mathbb{E}_{x' \sim X'} I(d_{\zeta}(x'),0) = \\ &= -\frac{1}{2} (\mathbb{E}_{x \sim X} \log d_{\zeta}(x) + \mathbb{E}_{x' \sim X'} \log(1 - d_{\zeta}(x'))) = \\ &= -\frac{1}{2} (\mathbb{E}_{x \sim X} \log d_{\zeta}(x) + \mathbb{E}_{v \sim V} \log(1 - d_{\zeta}(g_{\theta}(v)))) = \\ &= L(\zeta,\theta) \end{split}$$

• Loss-функция обученного классификатора:

$$L^*(\theta) = \min_{\zeta} L(\zeta, \theta)$$

• Соответственно,

$$\min_{\zeta} L(\zeta, \theta) \longrightarrow \max_{\theta}$$

$$heta^* = rg \max_{ heta} \left[\min_{\zeta} L(\zeta, heta)
ight]$$

• Определим оптимальный дискриминатор:

$$d_{ heta}^* = d_{\zeta^*(heta)}$$

$$\zeta^*(\theta) = \underset{\zeta}{\arg\min} L(\zeta, \theta)$$

Обучение GAN

В итоге, процесс обучения принимает следующий вид:

- Обучаем дискриминатор при фиксированном генераторе
- Обучаем генератор при фиксированном дискриминаторе
- Повторяем до сходимости параметров обеих моделей

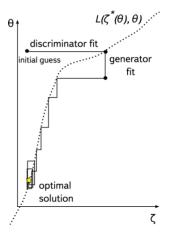


Рис.: Схематическое изображение процесса обучения GAN

pix2pix GAN

Для решения задачи было попробовано применить модификацию GAN-сети под названием "pix2pix GAN". Общий функционал потерь для pix2pix GAN выглядит следующим образом:

$$\mathcal{L}(G, D) = \mathcal{L}_{adv}(G, D) + \eta \mathbb{E}_{s_1, s_2, r \sim p_{data}(s_1, s_2, r)}(\| r - G(s_1, s_2) \|_1)$$

$$\mathcal{L}_{adv}(G, D) = \mathbb{E}_{s_1, s_2, r \sim p_{data}(s_1, s_2, r)} \log D(s_1, s_2, r) + \\
+ \mathbb{E}_{s_1, s_2 \sim p_{data}(s_1, s_2)} \log(1 - D(s_1, s_2, G(s_1, s_2)))$$

где G, D - генератор и дискриминатор, (s_1,s_2,r) - тройка изображений (интенсивность слева, справа и реальное изображение с трендом), $\mathbb{E}_{s_1,s_2,r\sim p_{data}(s_1,s_2,r)}$ - мат. ожидание логарифмического правдоподобия того, что тройка изображений (s_1,s_2,r) принадлежит вероятностному распределению реальных троек $p_{data}(s_1,s_2,r)$, а $p_{data}(s_1,s_2)$ соответствует распределению реальных изображений s_1,s_2 .

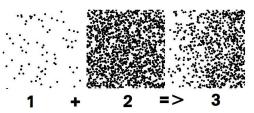


Рис.: Вход и желаемый выход нейросети

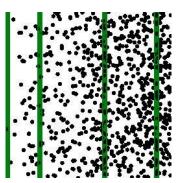
Критерий качества

После обучения генератора, необходимо проверить, что сгенерированные им изображения действительно имеют искомые характеристики. Для этого нужно ввести специальную метрику, которая будет учитывать наличие в изображении тренда интенсивности частиц. Было решено использовать среднюю плотность черных пикселей в некотором окне, и проходить этим окном по изображению:

$$\xi_k = \frac{1}{Hw} \sum_{i=k}^{k+w} \sum_{j=0}^{H} \left| \frac{x(i,j) - 255}{255} \right|,$$
$$k = \overline{1, W - w + 1}$$

Построив график $\xi(k)$ можно увидеть, как меняется плотность пикселей и прослеживается ли тренд. В качестве метрики можно взять среднеквадратичную ошибку:

$$\xi = \frac{1}{W-w} \sum_{k=1}^{W-w+1} (\xi_k - \xi_{0k})^2,$$



где ξ_{0k} - ξ_k , усредненное по примерам из обучающей выборки.

Результаты

Было проведено обучение нейросети описанной архитектуры при различных гиперпараметрах. Обучающей выборкой был массив из 3500 троек изображений.

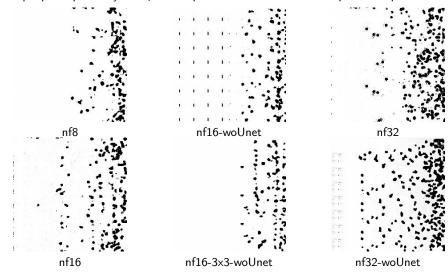
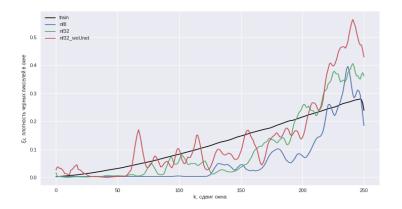


Рис.: Примеры сгенерированных текстур

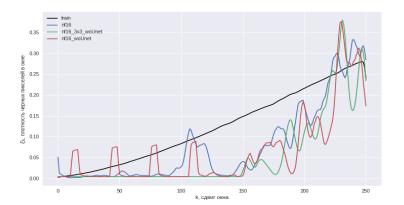
Результаты

Для сгенерированных наборов текстур получились следующие результаты:



Сеть	Метрика
nf8	0.00825
nf32	0.00549
nf32-woUnet	0.00688

Результаты



Сеть	Метрика
nf16	0.00606
nf16-woUnet	0.00881
nf16-3×3-woUnet	0.01034

Заключение

Полученные результаты показывают, что в принципе нейросеть способна уловить тренд и воспроизвести его, однако на данный момент качество генерации относительно невысоко. Необходимо провести дальнешее исследование оптимальных гиперпараметров, и, возможно, увеличить объем обучающей выборки. Также можно провести аналогичные эксперименты с другими архитектурами генераторов.